Search Notes					

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
09/774,791	NEUMAN ET AL.
Examiner	Art Unit

Lena Najarian

3626

	SEAR	CHED	
	JEAN		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Class	Subclass	Date	Examiner
	updated previous searches	1/3/2008	LN
			:
Ψ.			
		·	

INT	ERFERENC	E SEARCH	ED
Class	Subclass	Date	Examiner
ļ.			

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH		)
	DATE	EXMR
ast (see attached printout) ISPAT;US-PGPUB; EPO; JPO; ERWENT; IBM_TDB	1/3/2008	LN
• ,		
*		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
·		
·		